

ITP長期派遣報告

— 韓国 成均館大学 —

2010年12月22日～ 2011年2月19日

名古屋大学
毛家村 一樹

報告概要

- ・韓国、成均館大学について
- ・CAPST、Han教授の研究室について
- ・研究について 
 - 背景
 - 実験装置
 - 実験結果
- ・ITPを通じて学んだこと

韓国 成均館大学

韓国

- ・人口 約4800万人
(ほぼ半数はソウル都市圏)
- ・面積 約10万km²(日本の1/4)
- ・気候 冬は寒冷(-10°C以下)
雪はあまり降らない



成均館大学(Sungkyunkwan University)

- ・韓国最古の大学
(建学600年)
- ・サムスンも出資



サムスン図書館

CAPST:Center for Advanced Plasma Surface Technology

CAPST

- ・プラズマを用いた新機能性薄膜材料の開発及び評価
- ・プラズマ源の開発、プラズマ診断

Han教授の研究室

特にPECVDやマグネトロンスパッタリングを用いた薄膜形成及び評価

研究例

1. Micro-crystalline Si film synthesis on glass by dual frequency PECVD
2. Hardness of silicon oxide films with controlling to the ion flux by PECVD
3. Nano-crystalline Si film synthesis by ICP assisted magnetron sputtering at low temperature



CAPST

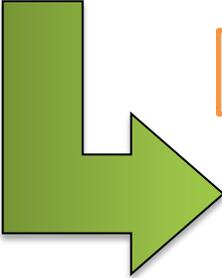


学生室

研究テーマ

日本での研究テーマ

PECVDによるDLC(ダイヤモンドライクカーボン)ガスバリア膜の成膜



課題

- 高速成膜 ⇒ 生産性の向上
 - 低温プロセス
 - 膜の均一性
- } 成膜対象の多様化に対応

韓国で SiO_x によるガスバリア膜を研究している

- 膜の解析技術の習得
- 成膜技術の習得
- ガスバリア性向上の手がかりを得る

韓国での研究テーマ

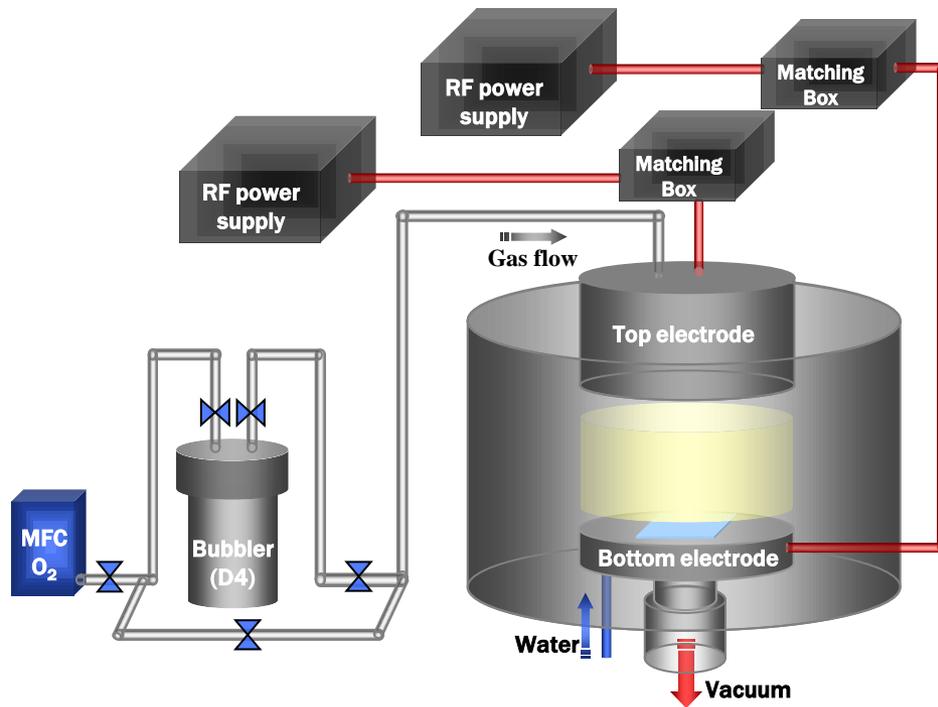


樹脂上への SiO_x ガスバリア膜の成膜と解析

Background

- ◆ Polymer substrate like PC, PET, PI are widely used in flexible electronic devices.
- ◆ Hurdles for application of polymer as a substrate
 - Weakness high temperature
 - Poor barrier property (High water vapor transmission rate and oxygen transmission rate)
- Silicon oxide film is a good candidate as a gas barrier film for polymer substrate
 - At low temp. SiO_x film should be deposited on polymer substrate by PECVD
 - Requirements for Gas barrier film
 - Low water vapor transmittance
 - $< 10^{-5} \text{ g/ m}^2 \text{ /day}$ (OLED), $< 10^{-2} \text{ g/ m}^2 \text{ /day}$ (TFT LCD)
 - High optical transmittance (550 nm) : $> 90 \%$
- ◆ In this study
 - Plasma control for high quality barrier film

Experimental Setup



Schematic diagram of experimental apparatus

Process parameters

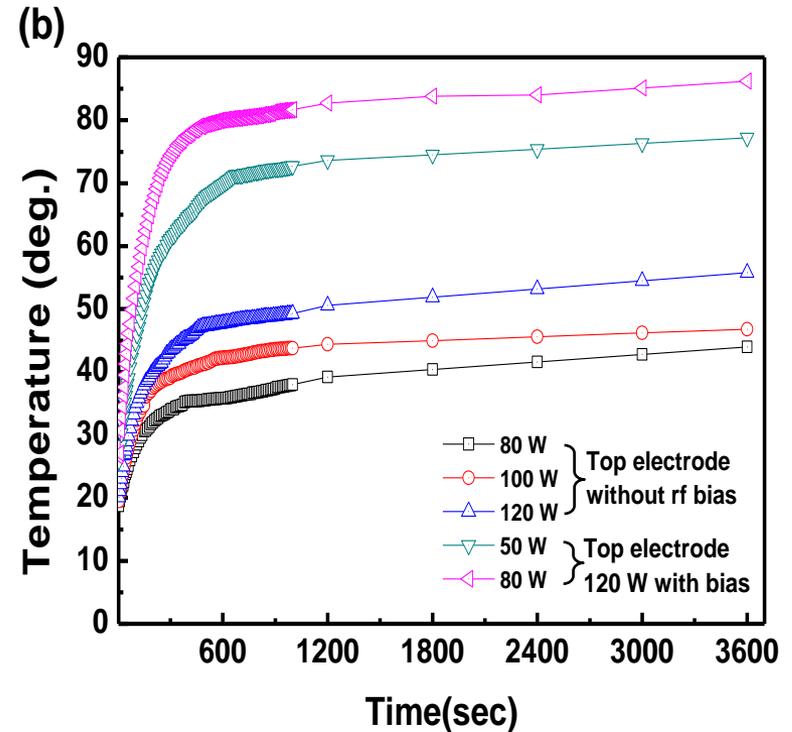
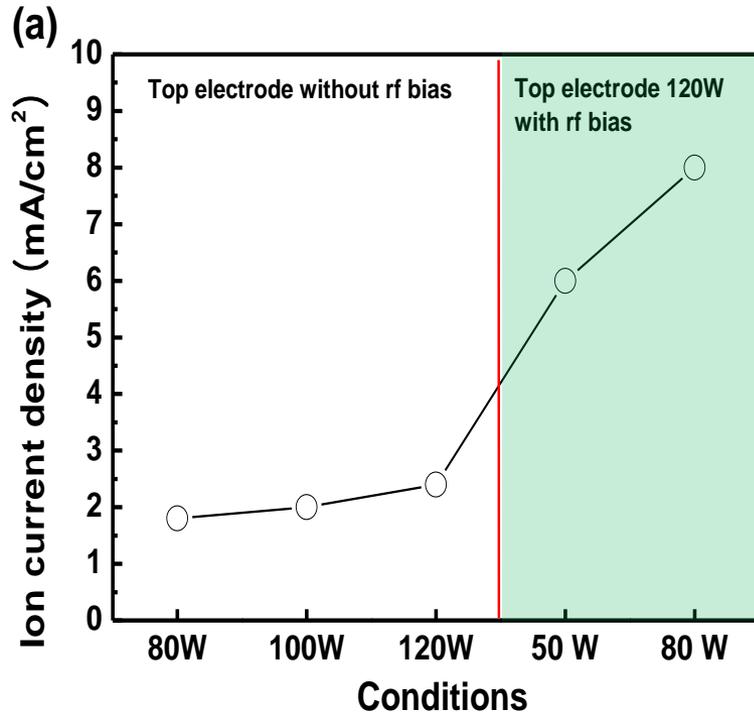
- Precursor **OMCTS (D4)**
- Base pressure **Below 2×10^{-2} Torr**
- Deposition pressure **1×10^{-1} Torr**
- Top electrode (RF) **80 ~ 120 W (13.56 MHz)**
- Bottom electrode (RF) **50 ~ 80 W (13.56 MHz)**
- Substrate **PET**
- Substrate temp **Room temperature**
- Film thickness **80 ~ 400 nm**

Analysis

- Ion flux : **Oscilloscope**
- Chemical analysis : **FT-IR**
- Water vapor transmission rate : **MOCON**

Experimental Result

Ion flux and substrate temperature as a function of RF bias

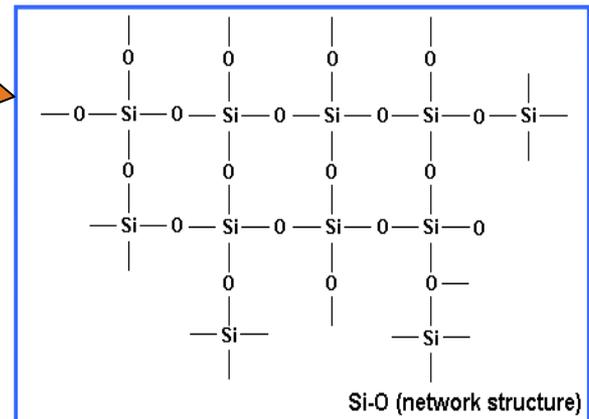
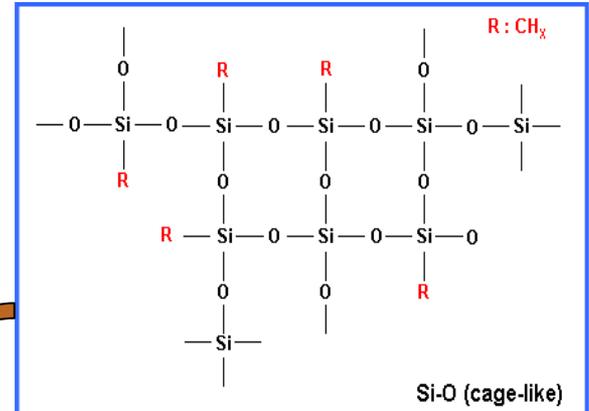
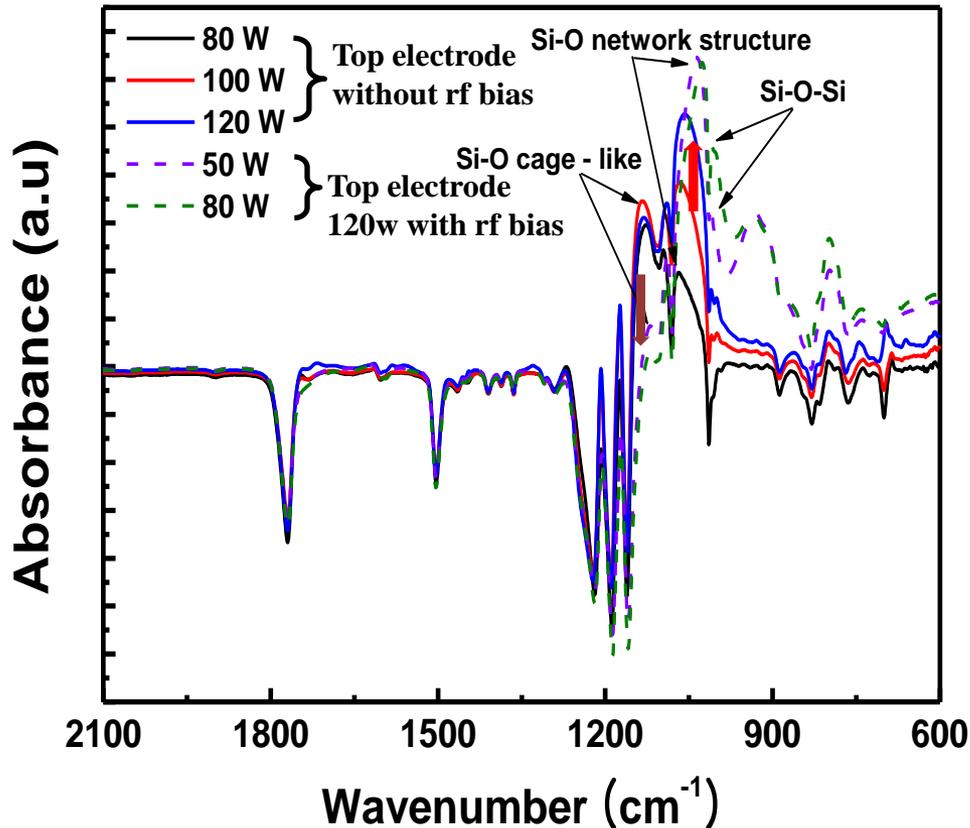


(a) RF power and bias (↑) → Ion current density = Ion flux (↑)

(b) Ion current density (↑) → Substrate temperature (↑)

Experimental Result

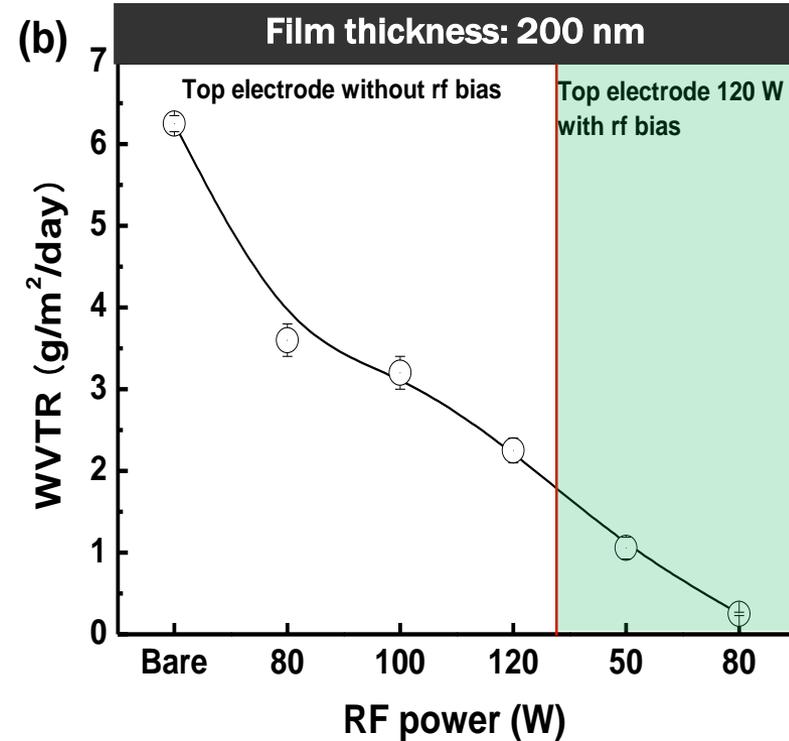
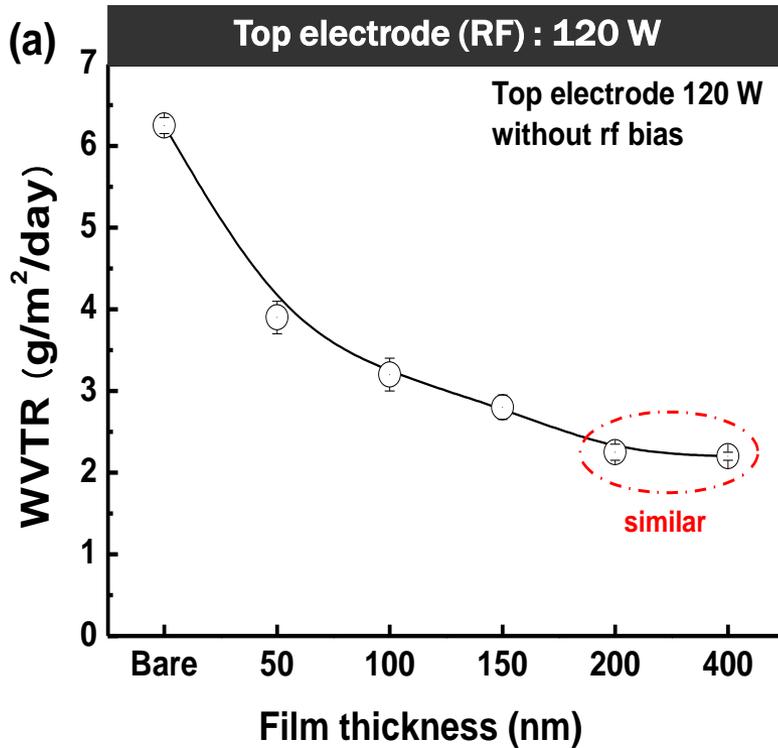
Chemical binding state by FT-IR as a function of RF bias



Ion flux (\uparrow) \rightarrow Si - O network structure (\uparrow), Si - O cage - like (\downarrow) and Si - O - Si (\uparrow)
 \rightarrow SiO_x films have dense structure by ion flux

Experimental Result

Water vapor transmission rate analysis by MOCON as a function of RF bias



(a) Film thickness (↑) → water vapor transmission rate (↓)

However, the SiO_x film have similar WVTR values (Film thickness : 200 ~ 400 nm)

(b) Ion flux (↑) → water vapor transmission rate (↓)

Summary

◇ In this study, the SiO_x thin films were deposited on PET substrates by effect of RF bias (ion flux) and the following results are obtained.

- RF bias conditions control : Ion flux (↑), Substrate temperature (↑)
- Chemical structure : Si-O network structure (↑), Si-O cage like (↓)
- Gas barrier property (WVTR): PET (bare) : 6.25 → 0.25 g/m²/day

ITP韓国派遣で学んだこと

◆ 英語能力

事前研修、研究室内でのコミュニケーション

◆ 研究について

自分の研究内容を的確に相手に伝えることの難しさ

自分の研究の強みを再確認できた

◆ 国際意識

日本とは異なる文化を持つ国での生活のおもしろさと難しさ

韓国で将来外国で研究を行いたい学生が多いこと

謝辞

このような機会を与えてくださった
ITP関係者の皆様に心より感謝申し上げます。